19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-27675

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)2月7日

H 01 L 27/14 G 03 B 42/02 H 04 N 1/028 5/335

7525-5F 6715-2H Z-7334-5C

- 7334 - 5C - 6940 - 5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

匈発明の名称 半導体光検出器

②特 願 昭59-148440

②出 願 昭59(1984)7月17日

砂発明者 細井

雄一

神奈川県足柄上郡開成町官台798番地 富士写真フィルム

株式会社内

砂発 明 者 川 尻

和廣

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィルム

株式会社内

の発明者 砂

寬

株式会在27 神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フイルム

株式会社内

砂発明者 野崎

信春

神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地 富士写真フィルム

株式会社内

の出願人 富士

富士写真フィルム株式

南足柄市中沼210番地

会社

Ж

砂代 理 人

弁理士 柳田 征史

外1名

明 利 四

1、発明の名称

半導体光検出器

2. 特許請求の範囲

- (1) 放射線画像情報を蓄積記録した容積性優光体シートへの励起光照射によりこのシート放射発光を受光して光電変換を変換を変換を変換がある。 対発光される阿尼発光光を受光して光電変換を行なう、前記励起光を返過する固体光電変換素である。 基板上に設けられた半導体光検出器において、前 記量板光速光性基板であり、この遮光性基板での前 記固体光電変換素子に対応する位置に質過孔が穿 設されたことを特徴とする半導体光検出器。
- (2) 前記固体光電変換素子が前記遮光性磁板上 に複数個形成され、前記関通孔が各素子毎に設け られていることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の半導体光検出器。

3 . 発明の詳細な説明

(発明分野)

本発明は、越板上に光電変換素子を配設してなる半導体光検出傷に関し、特に詳しくは放射糠函像情報が審積記録された寄積性愛光体シートへの別起光照射により数シートから放射される輝尽発光光を検出し、光電変換を行なう半導体光検出器に関するものである。

(発明の技術的背景および従来技術)

替額性發光体シートに人体等の放射線画像情報を一旦審積記録し、その後シートを励起光で走査し、この走査によりシートから放射される輝尽発光を光検出器で読み取って画像信号を得、この画像信号を用いて前記放射線画像を再生する方法及び装置が、米田特許第3.859.527号によって知られている。

この装置では、剪税性観光体シートに対して 4 5°の角度にセットされたハーフミラーの後方より、このハーフミラーを通して励起光を前記シートに照射し、この照射によって生ずる陣尽発光光 :...

待開昭61-27675(2)

 ところで、密積性野光体シートに対向するように、しかも近接して配される上述したラインセンサにおいては、励起光を容積性登光体シートとラインセンサとの間隙から入射させて、このシートに無射しなければならない。このような方式は設計が困難で、変用上頭点がある。

したがって、耐積性強光体シートから眩シートに関して効尾光人射側に放射される輝尽発光光を受光する方式のものでは、ラインセンサを指成する各層を励起光を透過するように形成し、この光源かインセンサの背面に光源を配設して、この光源からの励起光をこのラインセンサを透過させて苍積性愛光体シート上へ照射する方法が考えられる。

しかしながら、このようなラインセンサは冠極 および固体光理変換深子を摂屈するための益板と して励起光を透過するものを使用しなければなら

ないために高価となり、また製造技術が複雑化する等の問題があった。

さらに、上記ラインセンサはそれを通過した励起光が容額性観光体シート上で各面素に対応する程度の知いビームとなるように越板と固体光電変換率子との間にスリット又は小孔を避殺した遮光口を別に形成しなければならず、設造工程が複雑になるという問題もあった。

(発明の目的)

本発明は、上記問題を解決するためになされた ものであり、簡単に、かつ低コスドで観遊可能な 上配用途に適した半導体光校出器を提供すること を目的とするものである。

(発明の段成)

本発明の半導体光検出器は、放射線直像熔報が蓄積記録された装積性愛光体シートからの脚尽発光光を受光して光電変換を行なう、励起光を超過する固体光電変換茶子が遮光性発板上に積層され、この基板の前記固体光電変換茶子に対応する位置に負過孔が形成されたことを特徴とするものであ

る。なお、この孔の径は留光体シート上に形成されるべき励起光のピーム径に対応する大きさとされる。

なお、面像情報説取を効率よく行なうためには、この選光性基板上に各面素に対応する多数の固体 光電変換案子を配設することが認ましく、この場合にはこの固体光質変換条子各々に対応して上述 した孔が設けられる。

(発明の効果)

本発明の半球体光線出器によれば、励起光に対して、励起を観察を登録がある。を表現のはないできるようになっているから、通過することができるように光体出器を配した場合に、なっな状態となるように光検出器を配した機合とのとなるでは、このは仮の背前方向からの励起光をこの光検出器を透過させてシート上に照射することができる。

したがって固体光電変換 発子を積 超する基板と して 励 起光を 返過するものを 使用する 必要 がない ので、 製造コストの 低 既 化および 製造 技術 の 容易

化を図ることができる。

さらに、この孔の怪の大きさを調節することにより励起光のビーム怪を所望の大きさに放ることができるから、スリットや小孔を設けた選光類を整板と固体光電変換案子との間に形成する必要がなく、製造工程を単純化することができる。

(実施態様)

以下、本発明の実施限様について図面を用いて 詳切に説明する。

て並べられた固体光電変換条子を有している。

総光原2は、ラインセンサ3を介してシート1に設状の効は光5の似例を行なう。シート1の助に光5が換状に照例された部分からは輝尽発光光6が放射され、この輝尽発光光6はラインセンサ3の各固体光電変換聚子に同時に受光される。輝展発光6を受光した各葉子はフォトキャリアを発生し、これによって投らは風次のみ出され、これによって1本の線状照射部の機取りが終了する。

次いで、シート1は光浪2とラインセンサ3に対して相対的に矢印A方向に一走変ほ分だけ移助され、上記読取りのステップが扱り返される。これをシート1全面に対して続返すことによりシート1全面に審領記録された放射線面像資報が読み出される

ここでラインセンサ3は耐耐光測電体を使用し、 遮光性基板7上に遮光性絶線図8A、8Bを介し て透明電板階9、光導電筒10、超明電板図11 をこの順に根暦することにより形成されている。

これら選明電板暦9、11のうちいずれか一方又: は両方が面漿包に分割されることにより、この段 圏体は画系に対応した多欧の固体光電変換案子の 違なりを形成することになる。第1 図には近明電 **检暦11を画素毎に分割した様子が示されている。** また、遮光性益板7の透光性絶極層8Aと接する 部分にP・の拡散は12が形成されており、さら に、この拡散層12と接する位間にA&パターン 13が形成されている。また各固体光電変換器子 ことに逸光性基板を彫み方向に貫く断面略円型の 日通孔14が形成されている。この餌通孔14の 径はシート1上に照射する励起光のピーム径を決 定するものであるから、逆に所望のヒーム怪から 孔14の怪を定めるようにすればよい。なお、光 半月体四10としては、そのエネルギギャップE g が励起光のエネルギトC / X i (=hVi) よ りも大きく、諱尽発光光のエネルギhc/×₂ (- hvz) よりも小さいものが用いられる。例 えば啓顧性盥光体として米国特許第4、239、

9 8 8 身等に記録された希土翔元察で付話したア

ルカリ土奴企成フルオロハライド類を用いた場合には Z n S、 Z n Se、 C d S、 T i Oz、 Z n O 等が使用される。

また、前述したフォトキャリアの信号を疎み出すために使用されるシフトレジスタおよびこのシフトレジスタによって順次開開されるスイッチ師は、MOSで形成してもよいしCCDで形成してもよい。

本安施銀権においては、このような関過孔14 が各固体光電変換森子ごとに形成されているから、 番板7を透明に形成する必要がなく、またシート 1上に形成されるビームを所望のビーム程とする ために基板7と透明日極9との固に小孔あるいは スリットを有する遮光窟を設ける必要がない。

次に、PチャンネルMOSスイッチ上に光導電体を検照して形成する光検出器のプロセスを第3 図を用いて説明する。

まず n 型シリコン基板 7 a (a 図) 上にウエハ 高温酸化膜 (S i O z) 8 a を形成する (b 図) この高温酸化胶 8 a は第 1 図の近光性絶 級 図 8 A

に相当する。この後 P * 拡散 暦 1 2 a を形成し、 Pパターニングを行なう(c図)。次にゲート酸 化およびコンタクトホールのパターニングを行な う(d図)。ざらにゲート酸化を行なう(e図)。 さらに、コンタクトホールパターニングを行なう (「図)。次に、A & 配線パターニングを行ない (O 図) A &パターン 1 3 a を形成する。次に、 PSGデボおよびコンタクトホールのパターニン グを行なう(h図)これにより形成された絶縁度 8bは第1図の透光性絶縁暦8Bに相当する。さ らに、透明電極14のデポおよび透明電極14の パターニングを行なう(i図)この電槓9aょ第 1図の透明電板9に相当する。次に、光楽電体1 Oa(第1図の光半導体防10に相当)のデポお よび透明電板11a(第1図の透明電桶11に相 当)のデポを行ない、最後に、助起光用入射孔1 4 a (第 1 図 貧 通 孔 1 4 に 相 当) を エッチング に よって形成する(J図)。このように本実施な様 によれば同一プロセス内で励起光用入射孔 1 4 a を形成することができ、半導体光検出器を時間的

な 面 で も ま た 費 用 的 な 前 で も 合 理 的 に 製造 す る こ と が で き る 。

なお、上述した実施態様においては、励起光用 入射孔148として断面略円型のものが形成され ているが、その形状はこれに限られるものではな く、例えば断面略角型のものが形成されてもよい。 また、上述した実施態様においては、半導体光 検出器は関係光無変物療子を名数連続して並べた

後出器は固体光電変換廠子を多数連続して並べた ラインセンサとされているが、本発明の半導体光 検出器はこれに限られるものではなく、関体光電 変換来子を1つ有する点状センサとしてもよいし、 固体光電変換素子を二次元的アレイ状に並べた面 状センサとしてもよい。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による半導体光検出器の構造の一部を容積性受光体シートとともに示す概略断面図、第2図は、本発明に係る半導体光検出器を放射線函像発取装置に使用した場合の様子を示す斜視図、第3図は、本発明に係る半導体光検出器の製造方法の1例を順を追って示す概略図である。

1… 容積性螢光体シート

2 … 赖光旗

3 … ラインセンサ

5 ... 励起光

6 … 輝尼発光光

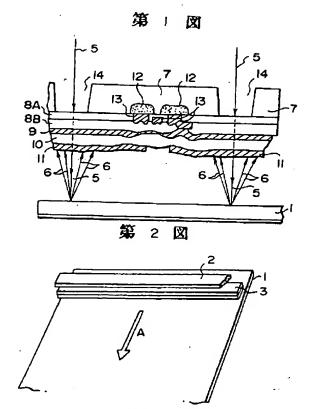
7、7 a … 遊光性發板

8A、8B、8a、8b…透光性的緑脂

9、9a、11、11a…透明電極層

10、10a…光導電腦

74、14a… 黄通孔



BEST AVAILABLE COPY

第 3 図

